

ランチョンセミナー B 会場

日時:2019 年 11 月 30 日(土) 11:40~12:30

公益社団法人日本顕微鏡学会第 62 回シンポジウム Microscopy ランチョンセミナー

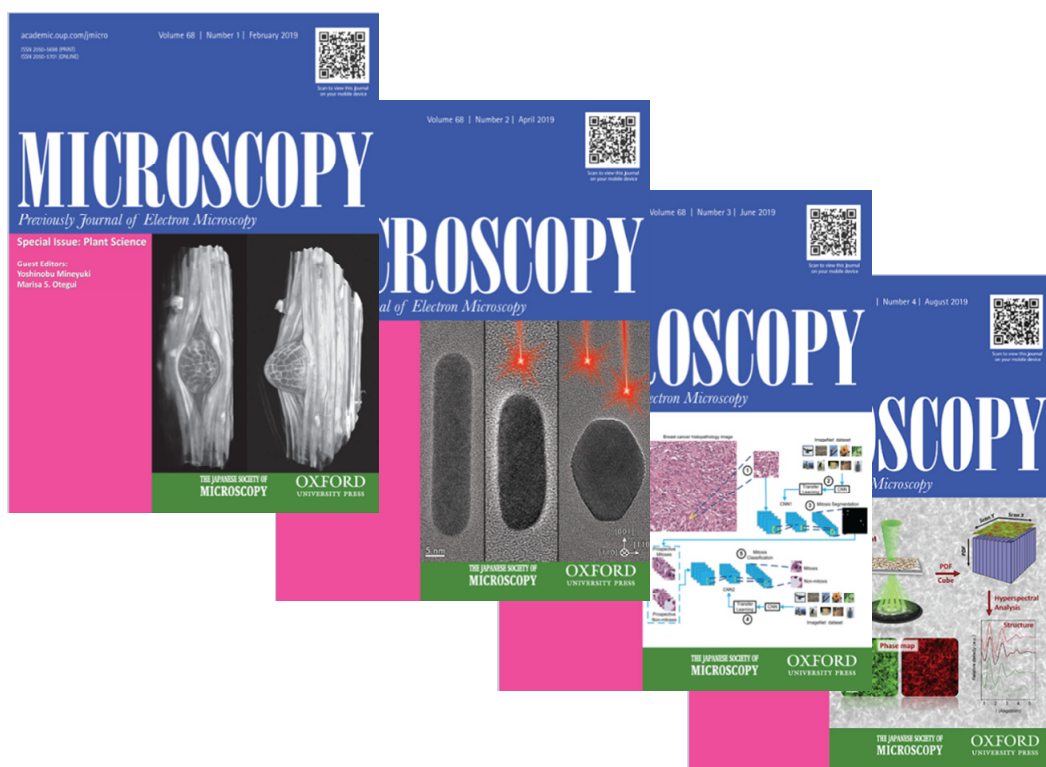
演者:岡部 繁男 (東京大学大学院医学系研究科)

津田 健治 (東北大学学際科学フロンティア研究所)

治田 充貴 (京都大学化学研究所)

日本顕微鏡学会欧文誌・Microscopy 編集委員会より、顕微鏡分野における世界の学術出版の動向や、Microscopy 誌の現状と取り組みについて紹介いたします。岡部繁男編集長からの挨拶に加え、津田健治副編集長から最新の学術出版動向について発表いたします。

また、気鋭の若手研究者による招待講演として、京都大学化学研究所の治田充貴先生による講演「STEM-EELS による局所電子構造解析・電子状態マッピング」を予定しております。



アラートを登録しませんか？

下記の URL のサイトで登録すると、Microscopy で最新号が出版されるたびに、メールで目次を受け取ることができます。

ぜひ、ご登録ください。右の QR コードからアクセスすることも可能です。

<https://academic.oup.com/sign-in>

